2P048

Elongation 法によるポリジアセチレンおよびその置換体の非線形光学特性 (九大院総理工¹,九大高等研²,JSTさきがけ³) 〇大西 真一¹, 折本 裕一², Gu Feng Long¹, 青木 百合子^{1,3}

【序】非線形光学(NLO)材料の開発が光デバイスの分野において重要になってきている。例えば、 NLO現象の一つである第n高調波発生(n=2,3,...)を利用することにより、Blu-ray disc、HD DVDなど 大容量ディスクの読み書きに使われるレーザーの波長を 1/nに短くし、その記憶密度をさらに高める ことが可能になる。新規NLO材料の開発において分子レベルでの理論設計は重要であり、例えば第一 超分極率 に関しては、古くから研究されているドナー、アクセプター置換 共役分子に加えて、両 性イオン^{1a}やカリックス構造^{1b}を含む分子が大きい を持つことが理論計算により示されている。我々 は、巨大系NLO材料の効率的な理論設計を目指して高分子の理論的重合法(Elongation法)²に対して 数値計算により分子超分極率を計算するFinite-Field (FF) 法のアプローチを結びつけたElongation-FF法³を開発し、ドナー/アクセプター(D/A)置換ポリジアセチレンに適用した。さらに、ポリジアセ チレンの置換基効果を詳細に調べるために、Through-Space/Bond(TS/TB)解析法4を用い、 Elongation-FF法による結果と合わせてD/A置換 共役高分子に関する分子設計指針の提案を行う。

【理論】Elongation 法とは、適当な大き さの出発クラスターに対して、任意のフ ラグメントを付加して系を次々と伸長さ せて、ランダム高分子鎖の電子状態を効 率的に求める方法である。まず、出発ク ラスターの Hartree-Fock 方程式を解い て正準分子軌道(CMOs)を得る。次に、 出発クラスターに対して Frozen (A)領域、 Active(B)領域に分割し、CMOs に対し てユニタリー変換を行い、各領域にそれ ぞれ局在化した領域局在化分子軌道 (RLMOs)をつくる。局在化の際、直交基 底密度行列の対角化により全体の CMOs を1度に RLMOs に変換することで高速 化を図る。続いて、新しいフラグメント を B 領域の末端から付加させて高分子鎖 を伸長する。A 領域とフラグメント間の 距離が十分離れているので、B 領域に局 在化している RLMOs とのみ相互作用さ せても、全エネルギーの精度には影響し ない。したがって、Fock 行列の対角化 に要する次元の大きさを減らすことがで きる。その結果、高分子鎖の伸長を続け ても、解くべき相互作用領域の大きさは



Fig. 1 Elongation-FF method

変わらず、高分子鎖の電子状態が O(N)で得られる。

Elongation-FF 法は Fock 演算子の1 電子項の部分に電場項-E・r を加えて対角化、局在化を繰り 返し行い、電場を含んだ全系の電子状態を効率的に得る方法である。最後に各電場で得られた全エネ ルギーU(E)を電場で数値微分することにより、分子(超)分極率が得られる(Fig. 1)。

TS/TB 解析法では人為的に軌道指数を無限大、すなわち軌道を無限小に収縮させることにより特定 軌道間の相互作用がカットされ、カット前後の全エネルギーを比較することにより分子内、分子間相 互作用を定量的に議論できる。FF 法と結びつけることにより軌道間相互作用カットによる分子 (超)分極率の影響を調べることもできる。

【結果】Fig. 2 で示したD/A置換ポリジアセチレン(D=NH₂、A=NO₂)に対して、Elongation-FF法を 共役鎖をN=30 まで伸長させて分子超分極 用いて PDA 宓 の鎖長依存性を調べた(Fig. 3, (a): (b): は 共役 基底:HF/6-31G)。ここで計算される 鎖の主軸(x軸とする)テンソル成分の値 xxx、 PDA_DA xxxxともにPDA_DAADが他の xxxxである。 xxx、 系に比べて非常に大きい値を示している。 はD/A 置換基間の電荷移動の強さに大きく関係し、さらに



主軸テンソル成分のみを考慮する場合は主軸方向とD/A置換基間の電荷移動方向との関係も重要にな

る。これを踏まえると、PDA_DDAAはD/A置換基 間の電荷移動の向きが主軸方向に対してほぼ垂直で あるために、の主軸テンソル成分にはほとんど寄 与せず xxx は非常に小さくなり、一方、 PDA_DAADはその電荷移動の向きが主軸方向に対 してほぼ平行になっているために、の主軸テンソ ル成分に大きく寄与し xxxが非常に大きくなると考 えられる。 xxxxではPDA_DAADはドナー、アクセ プターブロックが交互に配置しており、局所的バン ド構造が大小交互になっている量子井戸構造が生じ ることで、他の系に比べて xxxが大きくなる。

次に、これらの原因をより詳細に探るために TS/TB解析法を用いて、相互作用カットによる分 子超分極率の影響を調べた。相互作用カットの部 位をFig. 4 に示す。隣接置換基間の空間相互作用 カットとして、H原子の1s軌道とO原子の2px軌道 間TS相互作用カットを行う(O-H TS cut)。一方、

共役相互作用カットでは2種類の方法を採用す



Fig. 4 相互作用カットの部位

る。ポリジアセチレン主鎖上の単結合C-Cの 2pz軌道間TB相互作用カット(Main-chain TB cut)、主鎖 上のC原子と側鎖上のN原子の 2pz軌道間TB相互作用カット(Side-chain TB cut)である。これら3種 類の相互作用カットをFig. 1 で示されたD/A置換ポリジアセチレン(N=3)に対して行い xxx、 $_{xxxx}\mathcal{O}$ 相互作用カットによる変化を調べた(Table 1, 基底:HF/STO-3G)。PDA、PDA_DDAAは反転対称性 が存在するために は0となるので、その部分は省いてある。O-H TS cutでは xxx、 xxxxともにほ とんど変化しておらず、隣接した置換基間のTS相互作用は超分極率に対してほとんど影響が無い。 Main-chain TB cutでは、 xxxxともにFull interaction (相互作用カット無し)の値の5~21% xxx、 と極めて小さくなっており、 共役鎖の存在が xxx、 xxxxの増大に不可欠であることが示唆される。 Side-chain TB cutはPDA DDAAの を除いてFull interactionの値の 35~70%に減少しているが、 Main-chain TB cutに比べて相互作用カットによる影響が弱い。2種類の 共役相互作用カットによ る超分極率の変化から、 共役鎖に対して平行である主鎖上の電荷移動は、垂直である側鎖上の電荷 移動よりも分子超分極率に対して大きく寄与することが示された。 共役を介したD/A置換基間の電 荷移動経路に関わる相互作用カットによるの影響、量子井戸構造を崩すような相互作用カットによ る の影響を現在調べている。

Full interaction	O-H TS cut	Main-chain TB cut	Side-chain TB cut
-3778	-	-653.5(17.3)	-2620(69.3)
-5597	-5589(99.9)	-1147(20.5)	-1959(35.0)
Full interaction	O-H TS cut	Main-chain TB cut	Side-chain TB cut
Full interaction 62.35	O-H TS cut	Main-chain TB cut 8.988(14.4)	Side-chain TB cut
Full interaction 62.35 103.1	O-H TS cut - -	Main-chain TB cut 8.988(14.4) 11.35(11.0)	Side-chain TB cut - 70.46(8.3)
Full interaction 62.35 103.1 72.45	O-H TS cut - - 72.48(100.0)	Main-chain TB cut 8.988(14.4) 11.35(11.0) 10.01(13.8)	Side-chain TB cut 70.46(8.3) 76.57(105.7)
	Full interaction -3778 -5597	Full interaction O-H TS cut -3778 - -5597 -5589(99.9)	Full interaction O-H TS cut Main-chain TB cut -3778 - -653.5(17.3) -5597 -5589(99.9) -1147(20.5)

 Table 1:
 共役相互作用カットによる、の変化

 (括弧内はFull interactionに対するカットの減少率(%))

参考文献

¹(a)I. D. L. Albert, T. J. Marks, and M. A. Ratner, J. Am. Chem. Soc., 119, 3155 (1997); (b)W. Chen, Z.-R. Li, D. Wu, Y. Li, C.-C. Sun, and F. L. Gu, J. Am. Chem. Soc., 127, 10977 (2005)

²(a) A. Imamura, Y. Aoki, and K. Maekawa, J. Chem. Phys., 95, 5419 (1991); (b) F. L. Gu, Y. Aoki, J. Korchowiec, A. Imamura, and B. Kirtman, J. Chem. Phys., 121, 10385 (2004); (c)特開 2006-092421,青木他; (d)特開 2006-089435,青木他; (e)PCT/JP2005/016767, 青木他; (f)J. Korchowiec, F. L. Gu, A. Imamura, B. Kirtman, and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., 102, 785(2005)

³F. L. Gu, Y. Aoki, A. Imamura, D. M. Bishop, and B. Kirtman, Mol. Phys., 101, 1487 (2003).

⁴ (a)A. Imamura, H. Sugiyama, Y. Orimoto, and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., 74, 761 (1999); (b)Y. Orimoto and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., 92, 355(2003); (c)特開 2004-049840, 青木他; (d)Y. Orimoto, K. Naka and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., 104, 911 (2005); (e)Y.Orimoto, T. Imai, K. Naka, and Y. Aoki, J. Phys. Chem. A, 110, 5803 (2006).